

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ИЗЛУЧАТЕЛИ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ

МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ СИЛЫ ИЗЛУЧЕНИЯ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЯРКОСТИ

> ΓΟCT 19834.2—74 [CT CЭВ 3788—82]

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ИЗЛУЧАТЕЛИ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ

Методы измерения силы излучения и энергетической яркости ГОСТ 19834.2—74°

Semiconductor emitters. Methods for measurement of radiant intensity and radiance

(CT C3B 3788-82)

ОКП 621000

Постановлением Государственного комитота стандартов Совета Министров СССР от 19 июля 1974 г. № 1731 срок действия установлен

с 01.01.76

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на полупроводниковые излучатели некогерентного излучения (далее—излучатели), в том числе бескорпусные, работающие в диапазоне длин волн 380—1400 ну и устанавливает методы измерения силы некогерентного излучения: метод непосредственного измерения и метод замещения; методы измерения энергетической яркости: прямой и косвенный.

Общие требования при измерении — по ГОСТ 19834.0—75.

Стандарт соответствует СТ СЭВ 3788—82 в части измерения силы излучения и энергетической яркости (см. справочное приложение 2).

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1. МЕТОД НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ИЗМЕРЕНИЯ СИЛЫ ИЗЛУЧЕНИЯ

1.1. Принцип и режим измерения

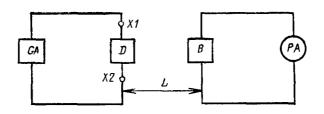
1.1.1. Принцип измерения основан на измерении электрического сигнала на выходе фотоприемника с известной чувствительностью при воздействии на фотоприемник потока излучения от излучателя в определенном телесном угле.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

^{*} Переиздание февраль 1984 г. с Изменением № 1, утвержденным в декабре 1983 г.; Пост. № 5736 от 06.12.83 (ИУС 3—1984 г.).

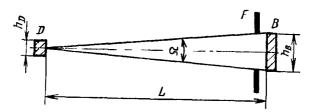
- 1.1.2. Значение прямого тока через излучатель должно соответствовать установленному в стандартах или технических условиях на излучатели конкретных типов.
 - 1.2. Аппаратура
- 1.2.1. Измерения проводят на установке, структурная схема которой приведена на черт. 1.



G—генератор тока; D—излучатель; B—фотоприемник; PA—измеритель тока; XI, X2—контакты подключения излучателя; L—расстояние от излучателя до фотоприемник

Черт. 1

- 1.2.2. Генератор тока G должен обеспечивать задапие и поддержание прямого тока через излучатель с погрешностью в пределах $\pm 5\%$. При применении генератора прямоугольных импульсов тока частоту и длительность импульсов следует выбирать из условия обеспечения квазиимпульсного режима. Конкретное значение частоты модуляции указывают в стандартах или технических условиях на излучатели конкретных типов. Предпочтительная частота модуляции 1—8 к Γ ц.
- 1.2.3. Взаимное расположение излучателя и фотоприемника должно соответствовать оптической схеме, приведенной на черт. 2.



D—излучатель; h_D —размер излучающей поверхности, перпепдикулярной к геометрической оси фотоприенники; D—телесный угол излучения; L—расстояние от излучателя до приемной площадки фотоприемника; F—диаграмма; D—фотоприемник; h_B —размер освещенного участка

1.2.4. Значение телесного угла Ω , в пределах которого проводят измерения силы излучения, должно быть не более 0,1 ср. Расстояние L и площадь диафрагмы или значение телесного угла должны быть указаны в стандартах или технических условиях на излучатели конкретных типов.

1.2.5. Относительная спектральная чувствительность фотоприемника должна быть постоянной в диапазоне длин волн от

 λ_{\max} — $\Delta\lambda_{\max}$ — $\Delta\lambda_{0.5}$ до λ_{\max} + $\Delta\lambda_{\max}$ + $\Delta\lambda_{0.5}$,

где λ_{max} — номинальное значение длины волны максимума излучения излучателя, нм;

 $\Delta \lambda_{\rm max}$ – разброс длины волны излучателя, нм;

 $\Delta \lambda_{0,5}$ — ширина спектра излучения, нм.

Для исправления спектральной характеристики фотоприемника

допускается применение корригирующих фильтров.

1.2.6. При использовании фотоприемника с неравномерной спектральной чувствительностью результаты измерений должны быть откорректированы расчетным путем. Расчет приведен в справочном приложении 3.

1.2.7. Измеритель тока РА должен обеспечивать измерение

тока с пстрешностью в пределах $\pm 5\%$.

1.3. Проведение измерений и обработка ре-

зультатов

1.3.1. Излучатель подключают к контактам X1 и X2 измерительной установки (черт. 1), устанавливают ток через излучатель, указанный в стандартах или технических условиях на излучатели конкретных типов, и измеряют ток измерителем тока PA.

1.3.2. Силу излучения излучателя $I_{\rm e}$ в Вт/ср рассчитывают по

формуле

$$I_{e} = K \cdot I_{\dot{\Phi}}, \tag{1}$$

где I_{Φ} — ток в цепи фотоприемника, A;

 \check{K} — коэффициент в $\mathrm{Br}/(\mathrm{cp}\cdot\mathbf{A})$, учитывающий характеристики фотоприемника и конструктивные особенности измерительной установки и определяемый по формуле

$$K = \frac{I}{\Omega \cdot S} \cong \frac{L^2}{A \cdot S} , \qquad (2)$$

где Ω — телесный угол, в пределах которого измеряют силу излучения, ср;

S — чувствительность фотоприемника, $A/B\tau$;

L — расстояние от излучателя до приемной площадки фотоприемника, м;

A — площадь приемной площадки фотоприемника, м².

1.4 Показатели точности измерений

1.4.1. Погрешность измерения силы излучения должна быть в пределах $\pm 20\%$ с доверительной вероятностью 0,95.

2. ИЗМЕРЕНИЕ СИЛЫ ИЗЛУЧЕНИЯ МЕТОДОМ ЗАМЕЩЕНИЯ

2.1. Принцип и режим измерения

2.1.1. Принцип измерения основан на сравнении силы излучения проверяемого излучателя и рабочей меры с известной силой излучения, аналогичной по спектральному составу и пространственному распределению излучения проверяемому излучателю.

2.1.2. Режим измерения — по п. 1.1.2.

2.2. Аппаратура

2.2.1. Измерение силы излучения проводят на установке, структурная схема которой приведена на черт. 1.

2.2.2. Элементы измерительной установки — по пп. 1.2.2—1.2.7.

2.3. Проведение измерений и обработка результатов

2.3.1. Рабочую меру силы излучения подключают к контактам X1 и X2 измерительной установки (черт. 1), устанавливают прямой ток и отсчитывают показания α_0 измерителя тока PA.

2.3.2. Рабочую меру силы излучения заменяют излучателем, устанавливают прямой ток и отсчитывают показания $\alpha_{\rm H}$ измери-

теля тока РА.

2.3.3. Силу излучения $I_{\rm e}$ в Вт/ср рассчитывают по формуле

$$I_{e} = I_{eo} \frac{l_{1}^{2} \cdot a_{u}}{l_{2}^{2} \cdot a_{o}}, \qquad (3)$$

где I_{eo} — сила излучения рабочей меры, B_T/cp ;

 l_1 — расстояние от излучателя до фотоприемника, м;

 l_2 — расстояние от рабочей меры до фотоприемника, м.

2.4. Показатели точности измерений

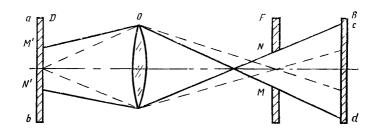
2.4.1. Погрешность измерения силы излучения должна быть в пределах $\pm 20\%$ с доверительной вероятностью 0,95.

Разд. 1, 2. (Измененная редакция, Изм. № 1).

3. ПРЯМОЙ МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЯРКОСТИ

- 3.1. Принцип и режим измерения
- 3.1.1. Принцип измерения основан на измерении энергетической освещенности изображения излучающей поверхности излучателя, создаваемого оптической системой.
 - 3.1.2. Режим измерения по п. 1.1.2.
 - 3.2. Аппаратура
- 3.2.1. Измерения проводят на установке, структурная схема которой приведена на черт. 1.
- 3.2.2. Элементы измерительной установки по пп. 1.2.2, 1.2.5—1.2.7.

3.2.3. Взаимное расположение оптических элементов установки должно соответствовать черт. 3 или предусмотренному в стандартах или технических условиях на излучатели конкретных типов.



ab—излучающая поверхность D; N' M'—поле зрения; O—объектив; cd—чувствительная к излучению поверхность фотоприемника B; NM—отверстие диафрагмы F Черт. 3

- 3.2.4. В зависимости от площади излучающей поверхности излучателя, отображенной приемной системой, в стандартах или технических условиях на излучатели конкретных типов задают диаметр поля зрения, его положение на излучающей поверхности и отношение площади излучающей поверхности к площади поля зрения.
- 3.2.5. Оптические элементы установки должны быть расположены так, чтобы диафрагма F была совмещена с плоскостью изображения излучающей поверхности. Фотоприемник должен быть расположен за диафрагмой таким образом, чтобы все излучение, проходящее через диафрагму, попадало на чувствительную поверхность фотоприемника.
- 3.3. Проведение измерений и обработка результатов
- 3.3.1. Излучатель подключают к контактам X1 и X2 измерительной установки и устанавливают прямой ток через излучатель, указанный в стандартах или технических условиях на излучатели конкретных типов.
- 3.3.2. Значение энергетической яркости излучателя отсчитывают по прибору PA, проградуированному в единицах энергетической яркости. При отсутствии такой градуировки измеренное значение энергетической яркости рассчитывают с учетом потерь на поглощение и отражение в объективе.
 - 3.4. Показатели точности измерения
- 3.4.1. Погрешность измерения энергетической яркости должна быть в пределах $\pm 30\%$ с доверительной вероятностью 0,95.

4. КОСВЕННЫЙ МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЯРКОСТИ

4.1. Принцип и режим измерения

4.1.1. Принцип измерения основан на определении отношения силы излучения к площади излучающей поверхности излучателя.

4.1.2. Режим измерения — по п. 1.1.2.

- 4.2. Аппаратура
- 4.2.1. Измерения проводят на установке, структурная схема которой приведена на черт. 1.

4.2.2. Элементы измерительной установки — по пп. 1.2.2—1.2.7.

4.2.3. Площадь излучающей поверхности излучателя должна быть определена с погрешностью в пределах $\pm 10\%$.

43. Проведение измерений и обработка результатов

4.3.1. Излучатель подключают к контактам X1 и X2 измерительной установки, устанавливают ток через излучатель, указанный в стандартах или технических условиях на излучатели конкретных типов, измеряют ток измерителем тока РА.

4.3.2. Расчет силы излучения — по п. 1.3.2.

- 4.3.3. Площадь излучающей поверхности излучателя измеряют с помощью микроскопа или другого измерительного прибора точностью, указанной в стандартах или технических условиях на излучатели конкретных типов.
- 4.3.4. Энергетическую яркость L_e в $\frac{B_T}{(c_D \cdot m^2)}$ рассчитывают по формуле

$$L_{\rm e} = \frac{I_{\rm e}}{\Lambda} \quad . \tag{4}$$

где I_e — сила излучения, $B\tau/cp$;

A — площадь излучающей поверхности, M^2 .

4.4. Показатели точности измерений

4.4.1. Погрешность измерения энергетической яркости должна быть в пределах $\pm 25\%$ с доверительной вероятностью 0,95.

Разд. 3, 4. (Введены дополнительно, Изм. № 1).

Приложение 1 рекомендиемое (Исключено, Изм. № 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ ? Справочное

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

о соответствии ГОСТ 19834.2—74 СТ СЭВ 3788—82

Разд. 1 и 2 ГОСТ 19834.2—74 соответствуют разд. 1 СТ СЭВ 3788—82 Разд. 3 и 4 ГОСТ 19834.2—74 соответствуют разд. 3 СТ СЭВ 3788—82

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Справочное

МЕТОДИКА УЧЕТА НЕРАВНОМЕРНОСТИ СПЕКТРАЛЬНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ФОТОПРИЕМНИКА

При использовании фотоприемника с неравномерной спектральной чувствительностью результат измерения рассчитывают по формуле

$$B = \frac{B_{\pi}}{K} , \qquad (1)$$

где B — измеряемый параметр (I, I_e, L_e) ;

 $B_{\rm n}$ — аналогичный параметр для рабочей меры с известным спектральным распределением энергии:

К — коэффициент, корригирующий значение спектральной чувствительности фотоприемника в требуемом диапазоне длин волн, рассчиганный по формуле

$$K = \frac{\sum_{1}^{m} [E_{e}(\lambda_{i})_{n}] S(\lambda_{i})}{\sum_{1}^{\infty} [E_{e}(\lambda_{i})] S(\lambda_{i})},$$
(2)

где $E_{\underline{e}}(\lambda_i)_n$ — спектральная плотность излучения рабочей меры;

 $E_{\rm e}(\lambda_{\rm i})$ — спектральная плотность излучения излучателя; $S(\lambda_{\rm i})$ — относительная спектральная чувствительность фотоприемника;

т — число спектральных интервалов, по которым проводят суммирование.

Значения $E_e(\lambda_i)_n$; $E_e(\lambda_i)$; $S(\lambda_i)$ измеряют дополнительно. Прилож. 2, 3. (Введены дополнительно, Изм. № 1).

Редактор Т. П. Шашина Технический редактор Л. В. Вейнберг Корректор М. М. Герасименко

Сдано в наб. 03.04.84 Подп. в печ. 15.06.84 0,5 п. л. 0,5 усл. кр.-отт. 0,46 уч.-и2д. л. Тираж 6000 Цена 3 коп.

Изменение № 2 ГОСТ 19834.2—74 Излучатели полупроводниковые. Методы измерения силы излучения и энергетической яркости

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 01.06.87 № 1783

Дата введения 01.10.87

Вводная часть. Первый, второй абзацы изложить в новой редакции: «Настоящий стандарт распространяется на полупроводниковые излучатели некогерентного излучения (далее — излучатели), в том числе бескорпусные, и устанавливает методы измерения силы излучения:

метод непосредственной оценки;

метод замещения;

методы измерения энергетической яркости: прямой и косвенный. Общие требования при измерении и требования безопасности — по ГОСТ 19834.0—75».

Раздел 1. Наименование изложить в новой редакции: «1. Метод непосредственной оценки».

(Продолжение см. с. 420)

(Продолжение изменения к ГОСТ 19834.2—74)

Пункт 1.2.1. Чертеж 1 и подрисуночная подпись. Заменить обозначение и слога: L на l, «до фотоприемника» на «до приемной площадки фотоприемника». Пункт 1.2.3. Чертеж 2 и подрисуночная подпись. Заменить обозначение: L на *l*.

Пункт 1.2.4. Заменить обозначение: L на l. Пункт 1.3.1. Заменить слово: «устанавливают» на «устанавливают прямой». Пункт 1.3.2. Формула 2 и экспликация к формуле. Заменить обозначение:

Раздел 2. Наименование изложить в новой редакции: «2. Метод замеще-

Пункт 2.3.2. Заменить слово: «излучателем» на «проверяемым излучателем». Пункт 2.3.3. Экспликация к формуле. Заменить слова: «до фотоприемника» на «до приемной площадки фотоприемника».

(ИУС № 9 1987 г.)